# 08,09

# Кинетика импульсной катодолюминесценции кристаллов ортобората лития-гадолиния, легированного примесью церия

© М.С. Киселева<sup>1</sup>, И.Н. Огородников<sup>1</sup>, В.Ю. Яковлев<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Уральский федеральный университет,

Екатеринбург, Россия

<sup>2</sup> Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Томск, Россия

E-mail: Kiseleva.Marija@gmail.com

С применением времяразрешенных методов импульсной абсорбционной спектроскопии и импульсной катодолюминесценции при возбуждении электронным пучком наносекундной длительности выполнено исследование кинетики релаксации электронных возбуждений в монокристаллических и кристалловолоконных образцах Li<sub>6</sub>GdB<sub>3</sub>O<sub>9</sub> при 293 K. На основании результатов численного моделирования рекомбинационных процессов предложен механизм возбуждения импульсной катодолюминесценции.

DOI: 10.21883/FTT.2019.05.47585.15F

# 1. Введение

Оптические кристаллы двойных боратов лития с общей формулой  $Li_6MeB_3O_9$  (Me = Gd, Eu, Y) имеют потенциально широкую область практических применений. Во-первых, они обладают широкой полосой оптической прозрачности, простирающейся в ультрафиолетовую (УФ) область спектра. Так, коротковолновая граница оптического пропускания Li<sub>6</sub>GdB<sub>3</sub>O<sub>9</sub> (LGBO) определяется пороговой энергией оптических переходов в матричных ионах  $Gd^{3+}$  (около 4.0 eV), тогда как пороговая энергия оптических переходов в анионной подрешетке составляет  $E_g = 9.3 \, \text{eV}$  [1]. Значительную роль в спектре низкоэнергетических электронных переходов LGBO играют переходы с переносом заряда O-Gd, максимальное проявление которых наблюдается в области 7-8 eV [2]. Во-вторых, эти кристаллы обладают высокой изоморфной емкостью по отношению к трехвалентным примесным ионам, которые замещают матричные ионы Gd<sup>3+</sup>. Миграция электронных возбуждений в кристалле LGBO происходит по цепочкам ионов Gd<sup>3+</sup>, что обеспечивает эффективный перенос энергии электронных возбуждений от матрицы к трехвалентным примесным ионам. Имеют место все условия для эффективного легирования LGBO трехвалентными примесными ионами редкоземельных металлов, что является важным для практического применения LGBO в качестве излучающих сред, люминофоров или генерирующих сред в силовой коротковолновой лазерной технике и интегральной оптике. В-третьих, в формульный состав материала входят химические элементы, имеющие изотопы с экстремально высокими сечениями реакций взаимодействия с тепловыми нейтронами. Это позволило обсуждать LGBO как потенциальное рабочее вещество для сцинтилляционного детектора тепловых нейтронов [3,4].

При возбуждении наносекундным пучком электронов с энергией 200–250 keV в LGBO : Се наблюдается интенсивная импульсная катодолюминесценция (ИКЛ), спектр которой сосредоточен в d-f полосе люминесценции Ce<sup>3+</sup> (2.5-3.4 eV) [5,6]. Однако высокая интенсивность ИКЛ и особенности кинетики ее затухания существенно отличаются от таковых для случая прямого фотовозбуждения люминесценции Се<sup>3+</sup> или возбуждения этой люминесценции фотонным излучением в области межзонных переходов. Это заставляет предположить существование альтернативного механизма возбуждения ИКЛ LGBO: Се. Действительно, предыдущие исследования выявили два важных факта. Вопервых, примесные ионы церия в LGBO : Се могут быть в двух основных зарядовых состояниях: Ce<sup>3+</sup> и Ce<sup>4+</sup>. Относительное содержание четырехвалентных ионов может в отдельных случаях достигать 3/4 от общего содержания примеси церия [7,8]. Во-вторых, воздействие наносекундного электронного пучка указанной энергии приводит к формированию при комнатной температуре короткоживущих пар антиморфных дефектов литиевой подрешетки [9,10]. Из общих соображений очевидно, что эти две причины могут привести к появлению альтернативного механизма возбуждения ИКЛ.

Результаты изучения этого механизма в монокристаллах и кристалловолоконных образцах LGBO:Се представлены в настоящей работе, в которой экспериментально исследовали спектры и кинетику ИКЛ и короткоживущего оптического поглощения (КОП) при возбуждении электронным пучком наносекундной длительности, а также проводили численное моделирование рекомбинационных процессов.

# 2. Объекты и методы исследования

В работе исследованы образцы ортобората литиягадолиния двух видов. Монокристаллы LGBO : Се оптического качества были выращены в Институте геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск). Образцы LGBO : Се (0.5 аt.% Се) были приготовлены в виде полированных плоскопараллельных пластин 7 × 7 × 2 mm. Детали выращивания и спектроскопические свойства монокристаллов представлены в [11]. Кристалловолоконные образцы LGBO : Се (1 ат.% Се,  $\emptyset$ 800  $\mu$ m, длина 30 mm ) были синтезированы И.Н. Седуновой совместно с К. Лебу (К. Lebbou), К. Педрини (Ch. Pedrini), А.В. Ищенко и Т.С. Королевой в Лионском университете (г. Лион) методом микровытягивания (Micro Pulling Down) в воздушной атмосфере [12,13]. После синтеза все кристалловолоконные образцы были подвергнуты термообработке (600°C, 15 h, атмосфера аргона).

Подробное описание экспериментальной установки и особенностей методов люминесцентной и абсорбционной спектроскопии с наносекундным временным разрешением приведено в работах [14,15].

# 3. Результаты эксперимента

На рис. 1, *а* приведены времяразрешенные спектры КОП монокристалла LGBO : Се (T = 293 K). Все эти спектры при E > 1.2 eV имеют вид круто нарастающей кривой, которая достигает максимума около E = 2 eV и далее плавно спадает к 3 eV. В области E = 3.4-3.8 eV наблюдается менее интенсивный широкий максимум.

а

D(0) $D(10 \ \mu s)$ 0.2 00 Absorbance D0 b 0.6 D(0) $D(0.5 \ \mu s)$ 0.4 D(10 µs) 0.2 0 3 4 2 Photon energy, eV

**Рис. 1.** Спектры КОП LGBO : Се при T = 293 К, зарегистрированные для монокристалла (*a*) и кристалловолокна (*b*) сразу после окончания импульса возбуждения (D(0)) и с задержкой на указанное время  $\Delta T$  ( $D(\Delta T)$ ).



**Рис. 2.** Кривые кинетики затухания КОП LGBO : Се при T = 293 K, зарегистрированные для монокристалла (*a*) и кристалловолокна (*b*) в полосе при E = 1.8 (*I*, 4) и 2.10 eV (*2*). Сплошные гладкие линии (*3*, *5*) — результаты аппроксимации, штриховыми линиями показаны выделенные компоненты: туннельный (*6*) и термоактивационный (*7*).

Интенсивность сигнала D(t) затухает достаточно однородно по спектру. Затухание происходит сравнительно медленно: через  $10\,\mu s$  после возбуждения интенсивность сигнала затухает примерно в два раза.

Спектры КОП кристалловолоконных образцов (рис. 1, b) измерены только в ограниченных областях  $E = 1.4 - 2.0 \,\mathrm{eV}$ для мгновенного спектра D(0)и 1.4-2.8 eV для времяразрешенных спектров. Это обусловлено тем, что в области 2.5-3.5 eV наблюдается ИКЛ, интенсивность которой соизмерима с интенсивностью зондирующего света при изучении КОП. Кроме того, в окрестности  $E = 1.8 \, \text{eV}$  величина регистрируемой оптической плотности более чем в три раза превосходит таковую для монокристалла, что затрудняет процесс регистрации в выбранной геометрии измерений. Основное отличие спектров КОП кристалловолоконных образцов (рис. 1, b) — это наличие быстрого компонента затухания: в первые 500 ns времени затухания оптическая плотность D(t) при  $E = 1.8 \, \text{eV}$  уменьшается на порядок



**Рис. 3.** Спектры ИКЛ кристалловолокна LGBO, зарегистрированные при T = 293 (*a*) и 80 K (*b*) сразу после окончания импульса возбуждения (I(0)) и с задержкой на указанное время  $\Delta T$  ( $I(\Delta T)$ ).

величины. При больших временах затухания скорость спада D(t) соизмерима с таковой для монокристалла.

На рис. 2, *а* представлены две кривые кинетики затухания КОП монокристалла LGBO : Се (T = 293 K), зарегистрированные при E = 1.8 и 2.1 eV. В двойных логарифмических координатах эти кинетики имеют вид плавно спадающих кривых. В области времени затухания 10 ns – 5 $\mu$ s профили обеих кривых практически совпадают, различаясь лишь интенсивностью: величина D(t)уменьшается с 0.36 до 0.18 при E = 1.8 eV, с 0.42 до 0.22 при E = 2.1 eV. Кинетика затухания КОП монокристалла была также измерена при E = 1.65 eV, но на рис. 2, *а* она не приведена, поскольку совпадает с таковой для E = 1.8 eV.

Для измерения кинетики затухания КОП кристалловолокна были подобраны условия измерения, при которых величина сигнала D(0) практически совпадала с таковой для монокристалла, рис. 2, *b*. Из рис. 2, *b* видно, что основная доля оптической плотности затухает в интервале времени до 300 пs. Далее имеет место медленное затухание, сопоставимое с таковым для монокристалла. Это свидетельствует о наличии в кинетике затухания КОП кристалловолокна мощного компонента затухания с постоянной временем от нескольких десятков до сотни наносекунд.

На рис. 3 представлены времяразрешенные спектры ИКЛ кристалловолоконных образцов LGBO : Се, зарегистрированные при T = 80 и 293 К. Люминесценция в области 2.5–3.4 eV отнесена к интерконфигурационным 5d-4f переходам в примесных ионах Ce<sup>3+</sup>. Из сопоставления времяразрешенных спектров при комнатной температуре (рис. 3, *a*) видно, что основная доля светосуммы затухает за время короче 250 пs. При T = 80 К затухание происходит сравнительно медленно.

Во всех случаях затухание происходит однородно по спектру, поэтому кривые кинетики затухания ИКЛ



**Рис.** 4. Кинетика затухания ИКЛ кристалловолокна LGBO : Се, зарегистрированная при  $E_m$ =3.0 eV и T=293 K (1). Сплошная линия — результат аппроксимации (2), штриховыми линиями показаны: туннельный компонент  $I_{tun}$  (3) и функция выхода  $\eta(t)$  (4).



**Рис. 5.** Кинетика затухания ИКЛ монокристалла LGBO : Се, зарегистрированная при  $E_m = 3.0 \text{ eV}$  и T = 293 K (1). Сплошная линия — результат аппроксимации (2), штриховыми линиями показаны: туннельный компонент  $I_{\text{tun}}$  (3), функция выхода  $\eta(t)$  (4) и инерционный рекомбинационный процесс (5).

(рис. 4, 5) приведены только для энергии  $E_m = 3.0 \text{ eV}$ , хотя измерения проводились также и в других точках спектра. В обоих случаях (монокристалл и кристалловолокно) затухание интенсивности ИКЛ на порядок величины происходит за время несколько сотен наносекунд. При больших временах затухания наблюдаются инерционные рекомбинационные процессы. Так, в случае монокристалла (рис. 5) выделен медленный компонент затухания ИКЛ, подчиняющийся гиперболической зависимости второго порядка с характерным временем около  $100 \mu$ s и амплитудой около 4% от начальной интенсивности.

# 4. Обсуждение результатов

Доминирующими излучательными переходами в оптических материалах, содержащих ионы  $Ce^{3+}$ , являются интерконфигурационные  $5d \rightarrow 4f$  переходы в ионе  $Ce^{3+}$ 

$$(Ce^{3+})^* \to Ce^{3+} + h\nu.$$
 (1)

При возбуждении зона-зона возможны два взаимосвязанных механизма рекомбинации зонных электронов и дырок с участием ионов церия [16]. В первом случае (2) 4f-электрон иона Ce<sup>3+</sup> рекомбинирует с дыркой из валентной зоны (B3).

$$Ce^{3+} + h^+ \to Ce^{4+}.$$
 (2)

$$Ce^{4+} + e^- \to (Ce^{3+})^*.$$
 (3)

Процесс (2) является безызлучательным и может быть представлен как захват дырки из ВЗ на локальный уровень дырочного  $Ce^{3+}$ -центра захвата. В результате образуется ион  $Ce^{4+}$ , который на следующей стадии (3) может захватить электрон из зоны проводимости. Захваченный электрон релаксирует в метастабильное 5d-состояние, соответствующее нижнему возбужденному уровню иона  $Ce^{3+}$ . Далее реализуется излучательный  $5d \rightarrow 4f$ -переход по схеме (1). При наличии дополнительных центров захвата электронов между стадиями (2) и (3) может быть временной промежуток, обусловленный процессом делокализации электронов с дополнительных центров захвата. Данный механизм является достаточно универсальными объясняет люминесценцию ионов  $Ce^{3+}$  при рекомбинации зонных носителей заряда с участием примесных ионов церия.

На рис. 6 приведена предполагаемая модель рекомбинационных процессов с участием примесных и собственных дефектов кристалла LGBO, протекающих после воздействия наносекундного пучка электронов.

В исходном состоянии LGBO : Се содержит примесные ионы церия преимущественно в зарядовом состоянии Ce<sup>4+</sup> (состояние (*a*) на рис. 6). Действительно, в случае прямого фотовозбуждения LGBO : Се интенсивность фотолюминесценции примесных ионов Ce<sup>3+</sup> невелика. Однако при возбуждении электронным пучком доминирует альтернативный механизм возбуждения, на фоне которого после окончания импульса возбуждения



**Рис. 6.** Модель рекомбинационных процессов с участием примесных и собственных дефектов LGBO : Се.

мы не видим характерного короткого интенсивного свечения Ce<sup>3+</sup> с постоянной времени 30-40 ns. Согласно развиваемым представлениям [9], в образце при этом происходит создание френкелевских пар дефектов типа "вакансия лития-междоузельный ион лития", которые после перезарядки превращаются в дырочный центр О-(дырка на 2*p*-орбитали кислорода в окрестности вакансии лития) и подвижный электронный центр Li<sup>0</sup>. Отметим, что в LGBO : Се могут присутствовать также другие типы дырочных центров, например, несколько видов О<sup>-</sup>-центров, различающихся глубиной потенциальной ямы для локализации дырки [17]. Большинство таких центров захвата являются мелкими и им соответствуют пики термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в области 100-130 К, но есть и центры, дающие пики ТСЛ при 250-300 К [18]. На рис. 6 показан только один тип мелкого дырочного центра с вероятностью захвата дырки из ВЗ (А1) и вероятностью термостимулированной делокализации захваченной дырки в ВЗ ( $\omega_1$ ).

В LGBO: Се КОП обусловлен электронными переходами между состояниями ВЗ и локальным уровнем дырочного О<sup>-</sup>-центра [9]. Другой тип центра захвата представляет собой примесный ион церия. Основной  $4f^1$ -уровень Се<sup>3+</sup> иона расположен в запрещенной зоне на 3.6 eV выше потолка ВЗ [1]. Поэтому на нем возможен только захват дырок из ВЗ (2) с вероятностью  $A_2$ (состояние (d) на рис. 6). При низкой температуре все термостимулированные процессы заморожены и кинетика рекомбинационных процессов описывается системой дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dn_1}{dt} = -K(t)n_1(t)N;\\ \frac{dn_2}{dt} = -K_1(t)n_2(t)N, \end{cases}$$

$$\tag{4}$$

где обозначены концентрации  $(m^{-3})$  электронных Li<sup>0</sup> центров захвата (N), дырок, локализованных на мелких

собственных  $(n_1)$  и глубоких примесных  $(n_2)$  центрах захвата; константы скоростей реакций K(t) и  $K_1(t)$  $(m^3/s)$ , показанные на рис. 6. Здесь K(t) соответствует безызлучательному туннельному переносу электрона между подвижным электронным  $(\text{Li}^0)$  и дырочным  $(O^-$  центрами. Для френкелевских дефектов начальная концентрация  $O^-$  центров  $n_1(t=0) = n_{10} \approx N$ , тогда "туннельный" компонент

$$\tilde{n}_1(t) = \frac{n_{10}}{1 + N \int_0^t K(t) dt}.$$
(5)

При больших временах затухания  $K(t) \rightarrow \text{const}$  и асимптотическая формула для описания "хвоста" кинетики  $n_1(t)$  будет стремиться к гиперболе первого порядка.

Константа скорости реакции  $K_1(t)$  соответствует туннельному переносу электрона с подвижного электронного Li<sup>0</sup> центра на примесный дефект Ce<sup>4+</sup>. Структура этого центра на данном этапе нам не известна. Из общих соображений можно предположить, что это ион церия в позиции Gd<sup>3+</sup>, ассоциированный с каким-либо зарядокомпенсирующим дефектом, например, катионной вакансией, но может быть это ион церия в какой-либо другой кристаллографической позиции. После туннельного переноса электрона в итоге получаем возбужденный ион  $(Ce^{3+})^*$  (состояние (*b*) на рис. 6), который снимает возбуждение через характерную  $5d \rightarrow 4f$ -люминесценцию в области 2.8-3.3 eV. В итоге получаем ион Ce<sup>3+</sup> в основном состоянии (состояние (с) на рис. 6). Для примесных ионов церия  $n_2 \ll N$ , тогда второй "туннельный" компонент

$$\tilde{n}_2(t) = n_{20} \exp\left[-N \int_0^t K_1(t) dt\right],$$
(6)

где *n*<sub>20</sub> — концентрация дырок на Ce<sup>4+</sup> центрах в начальный момент времени.

Повышение температуры приводит к делокализации дырок с мелких центров  $(n_1)$  и их повторному захвату на центрах  $(n_2)$ . Рассмотрим модельную систему из двух взаимодействующих дырочных центров  $(n_1, n_2)$  и одного электронного центра  $(n_3)$ 

$$\begin{cases} \frac{dn_1}{dt} = -\lambda_1 n_1(t);\\ \frac{dn_2}{dt} = n_1(t)\omega_1\delta_2 + n_3(t);\\ \frac{dn_3}{dt} = -\lambda_2 n_3(t). \end{cases}$$
(7)

Здесь использованы обозначения  $\lambda_1 = \omega_1(1 - \delta_1), \lambda_2$  время жизни электронного Ce<sup>3+</sup>-центра ( $n_3$ ) в возбужденном состоянии,  $\delta_1$  и  $\delta_2$  — безразмерные параметры

$$\delta_k = \frac{A_k(\nu_k - n_k)}{A_1(\nu_1 - n_1) + A_2(\nu_2 - n_2)}, \quad k = 1, 2.$$
 (8)

Здесь  $v_k$  — концентрации дефектов, служащих прекурсорами для мелких собственных ( $v_1$ ) и глубоких примесных (v<sub>2</sub>) дырочных центров. Решением системы уравнений (7) являются следующие зависимости для "термоактивационных" компонентов

$$\begin{cases} n_1(t) = b_{10} \exp(-\lambda_1 t); \\ n_2(t) = n_{20} + n_{10} [1 - \exp(-\lambda_1 t)] + \frac{n_{30}}{\lambda_2} [1 - \exp(-\lambda_2 t)]. \end{cases}$$
(9)

Величина регистрируемого сигнала D(t) (КОП) с точностью до постоянного масштабного множителя соответствует концентрации О<sup>-</sup> центров  $n_1(t)$ . Аппроксимирующую функцию получим в виде суммы решений уравнений (5) и (9).

$$D(t) = B_1 \exp(-\lambda_1 t) + \frac{B_2}{1 + N \int_0^t K(t) dt}.$$
 (10)

Здесь *B*<sub>1</sub> и *B*<sub>2</sub> — параметры аппроксимации, определяющие относительный вклад каждого из процессов в регистрируемый сигнал.

Величина регистрируемого сигнала I(t) (ИКЛ) с точностью до постоянного масштабного множителя соответствует  $-dn_2/dt \propto n_2(t)K_1(t)$ . Аппроксимирующую функцию получим в виде произведения решений уравнений (6) и (9).

$$\begin{cases}
I(t) = \eta(t) \times I_{\text{tun}}; \\
\eta(t) = 1 + B_1[1 - \exp(-\lambda_1 t)] - B_2 \exp(-\lambda_2 t); \\
I_{\text{tun}} = B_0 \left(\frac{K_1(t)}{K_1(0)}\right) \exp\left[\int_0^t K_1(t) dt\right],
\end{cases}$$
(11)

Здесь  $\eta(t)$  — функция выхода, учитывающая интерактивный компонент;  $B_0$  — масштабный множитель;  $B_1$  и  $B_2$  — параметры аппроксимации, определяющие относительный вклад интерактивных процессов в регистрируемый сигнал;  $I_{tun}(t)$  — интенсивность туннельной

Параметры модели LGBO при 293 К, описывающие кинетику КОП при 1.8 eV и кинетику ИКЛ при 3.0 eV

| Параметр                                       | КОП   |        | ИКЛ   |       |
|--|-------|--------|-------|-------|
|  | (CF)  | (CF)   | (CF)  | (SC)  |
| $B_0$ , arb.units                              | -     | -      | 1.630 | 1.116 |
| $B_1$ , arb.units                              | 0.295 | -      | 0.001 | 1.985 |
| $\lambda_1^{-1}$ , ns                          | 87.3  | _      | 87.0  | 2600  |
| $B_2$ , arb.units                              | 0.125 | 0.373  | 0.699 | 0.463 |
| $\lambda_2^{-1}$ , ns                          | _     | —      | 32.2  | 27.1  |
| $\tilde{N}$ , 10 <sup>23</sup> m <sup>-3</sup> | 7.00  | 14.5   | 7.4   | 5.8   |
| FOM.%  | 4.97  | < 1.00 | 4.77  | 7.35* |

Примечание. \* FOM для кристалловолокна (CF) и монокристалла (SC) рассчитан для одного и того же диапазона времен затухания  $10 \text{ ns} - 5 \, \mu \text{s}$ . Прочерк означает, что данный параметр не используется.

люминесценции. Качество аппроксимации оценивали с использованием стандартного критерия FOM (Figure Of Merit)

$$FOM = \frac{\sum_{i} |y_i - y(t_i)|}{\sum_{i} y_i},$$
(12)

где  $t_i$  — моменты времени затухания, для которых получены экспериментальные данные  $y_i$  и рассчитаны теоретические значения  $y(t_i)$ . Результаты наилучшей аппроксимации представлены в таблице и на рис. 2, 4 и 5.

#### 5. Заключение

Спектры и кинетика ИКЛ и КОП монокристаллов и кристалловолоконных образцов LGBO : Се экспериментально исследованы при возбуждении электронным пучком наносекундной длительности. Экспериментальные данные сопоставлены с результатами численного моделирования рекомбинационных процессов. На основании полученных экспериментальных и расчетных данных сделаны обоснованные заключения относительно происхождения интенсивной ИКЛ LGBO : Се, спектр которой сосредоточен в 5d-4f-полосе люминесценции Ce<sup>3+</sup> (2.5–3.4 eV).

Согласно предложенному механизму возбуждения ИКЛ, при воздействии электронного пучка в окружении четырехвалентных ионов церия формируются короткоживущие электронные Li<sup>0</sup>-центры. Туннельный перенос электрона между Li<sup>0</sup> и Ce<sup>4+</sup>-центрами приводит к перезарядке примесного иона и формированию короткоживущего примесного Се<sup>3+</sup>-центра в возбужденном состоянии. Снятие этого возбуждения приводит к дополнительному вкладу в люминесценцию в полосе свечения Ce<sup>3+</sup>. Кинетика затухания ИКЛ в рамках данного механизма контролируется реакцией туннельного переноса электрона в паре  $\{Li^0, Ce^{4+}\}$ . Постоянная времени такой реакции заметно превышает радиационное время жизни возбужденного иона Се<sup>3+</sup>. Это обусловливает отличия кинетики затухания ИКЛ от кинетики затухания фотолюминесценции Ce<sup>3+</sup>. Дополнительные особенности кинетики затухания ИКЛ обусловлены взаимодействием мелких дырочных центров, являющихся источником делокализованных дырок, и глубокими дырочными центрами в виде примесных ионов церия.

Авторы признательны Л.И. Исаенко и И.Н. Седуновой за предоставление образцов боратов лития для исследования, Д.О. Вострову за помощь в проведении экспериментов.

# Список литературы

- [1] I.N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov. J. Lumin. 134, 113 (2013).
- [2] I.N. Ogorodnikov, V.A. Pustovarov, S.I. Omelkov, D.O. Vostrov, L.I. Isaenko. Opt. Mater. 36, 6, 1060 (2014).
- J.-P. Chaminade, O. Viraphong, F. Guillen, C. Fouassier, B. Czirr. IEEE Trans. Nucl. Sci. 48, 4, 1158 (2001).

- [4] C.W.E. van Eijk. Rad. Meas. 38, 4-6, 337 (2004).
- [5] И.Н. Огородников, Н.Е. Порывай, В.А. Пустоваров, А.В. Толмачев, Р.П. Явецкий, В.Ю. Яковлев. ФТТ 51, 6, 1097 (2009).
- [6] I.N. Ogorodnikov, N.E. Poryvay, V.A. Pustovarov, A.V. Tolmachev, R.P. Yavetskiy, V.Yu. Yakovlev. Rad. Meas. 45, 3–6, 336 (2010).
- [7] F. Yang, S.K. Pan, D.Z. Ding, G.H. Ren. Cryst. Res. Tech. 44,2, 141 (2009).
- [8] Р.П. Явецкий, А.В. Толмачев. Письма ЖТФ **30**, *23*, 8 (2004).
- [9] И.Н. Огородников, М.С. Киселева, И.Н. Седунова. ХВЭ 46, 3, 199 (2012).
- [10] И.Н. Огородников, М.С. Киселева. ЖЭТФ **142**, *1*, 169 (2012).
- [11] И.Н. Огородников, И.Н. Седунова, В.Ю. Иванов, Л.И. Исаенко. ФТТ **54**,*10*, 1914 (2012).
- [12] T.S. Koroleva, M.M. Kidibaev, A. Nehari, Ch. Pedrini, K. Lebbou, A.N. Belsky, A.N. Tcherepanov, A.V. Ishchenko, V.Yu. Ivanov, I.N. Sedunova, O.S. Teslenko, L.V. Viktorov, B.V. Shulgin, L.H. Zheng, J. Xu, V. Kononets, O. Sidletskiy. Opt. Mater. **35**, *5*, 868 (2013).
- [13] И.Н. Огородников, И.Н. Седунова, В.Ю. Иванов, Б.В. Шульгин, А.В. Ищенко, М.М. Кидибаев, Т.С. Королева. Оптика и спектроскокпия, **115**, *1*, 68 (2013).
- [14] В.Ю. Яковлев. ФТТ 34, 4, 1231 (1992).
- [15] В.М. Лисицын, В.И. Корепанов. Спектральные измерения с временным разрешением. Изд. ТПИ, Томск (2008), 90 с.
- [16] W.W. Moses, S.E. Derenzo, M.J. Weber, A.K. Ray-Chaudhuri, F. Cerrina. J. Lumin. 59, 89 (1994).
- [17] И.Н. Огородников, М.С. Киселева. ФТТ 54, 4, 697 (2012).
- [18] I.N. Ogorodnikov, D.O. Vostrov, V.A. Pustovarov, I.N. Sedunova. Opt. Mater. 36, 9, 1571 (2014).

Редактор К.В. Емцев